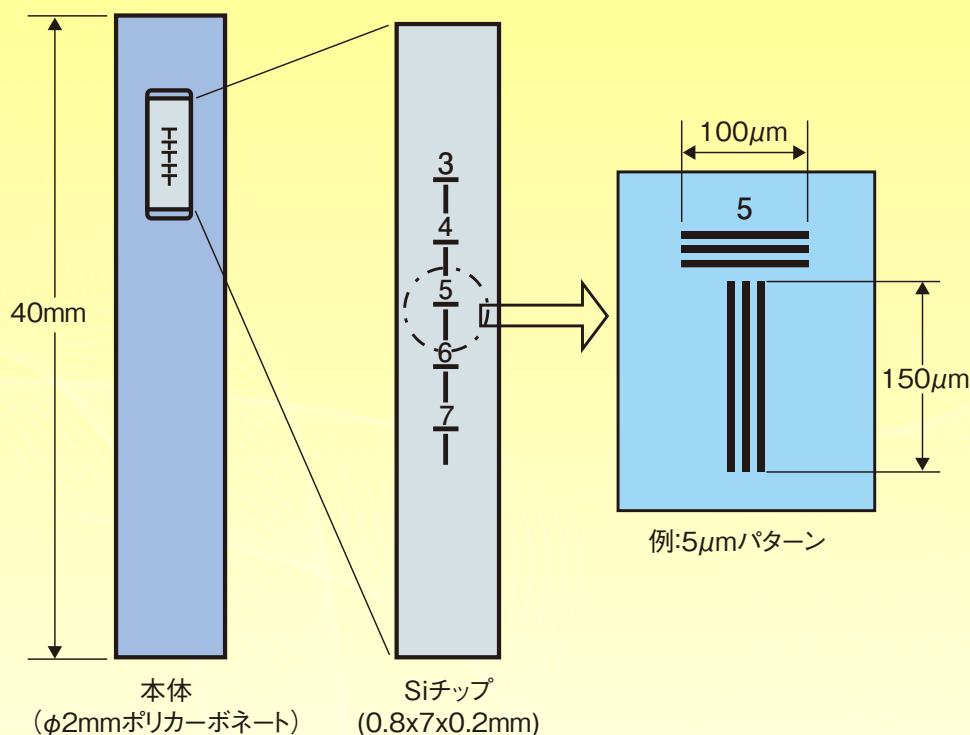


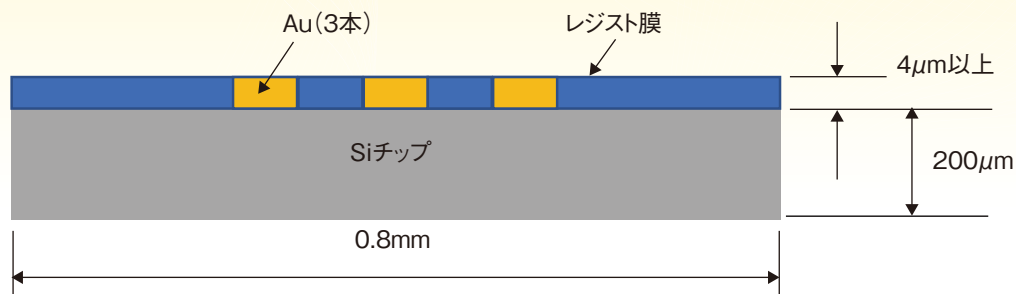
最新の超微細加工技術により、Au吸収体を採用した5種類のミクロンサイズX線CT用の Line & Space 方式テストチャートを実現しました。

マイクロフォーカスX線CT装置の解像度評価や調整、条件設定、維持管理等に必要な不可欠な解像度チャートです。

チャート形状



チップ断面図



※ご購入申込書は、JIMAホームページからダウンロードできます。

(一社)日本検査機器工業会

Japan Inspection Instruments Manufacturers' Association

<https://www.jima.jp>

収納ケース外観



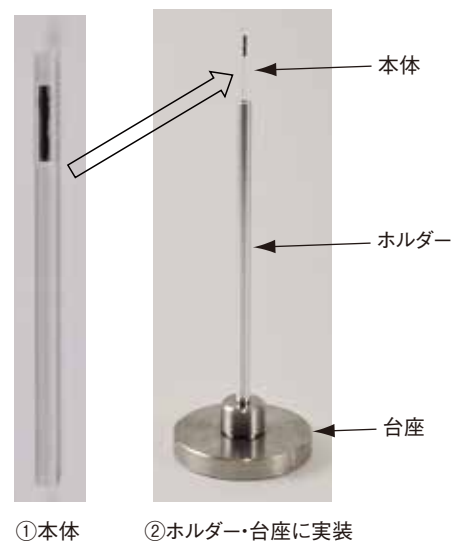
構成ユニット



仕様

本体	ポリカーボネート製	φ2x40mm
Siチップ 吸収体	Siチップ	0.8x7x0.2mm
	吸収体	Au 厚さ4μm以上
	ライン数	各3本(T字配置)
	ライン、スペース幅	3, 4, 5, 6, 7μm
	幅精度	±15%(3, 4μm) ±10%(5μm以上)
ホルダー	外形寸法(SUS製)	φ3x120mm
台座	外形寸法(SUS製)	φ49.5x19mm
その他	使用温度範囲	10℃~70℃

使用方法(事例)



ご購入申し込み方法

注文書を右記試験片事務局へお送り下さい。
ご入金の確認後、着払いにて商品を発送させていただきます。

注:送料、銀行振込手数料はお客様のご負担となります。

このカタログは予告無く変更することがあります。

お問い合わせ・ご注文先

試験片事務局

TEL 03-3288-5080 FAX 03-3288-5081

E-mail: rttp@jima.jp

販売元
一般社団法人

日本検査機器工業会

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-5 九段ロイヤルビル3F

TEL 03-3288-5080 FAX 03-3288-5081

E-mail rttp@jima.jp <http://www.jima.jp>